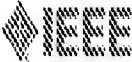


[Skip to Main Content](#)

[IEEE.org](#) | [IEEE Xplore Digital Library](#) | [IEEE Standards Association](#) | [Spectrum Online](#) | [More IEEE Sites](#)



Search Term(s)

[Advanced Search](#) | [Preferences](#) | [Search Tips](#)

**Browse**

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)
- [Books](#)
- [Educational Courses](#)
- [Technology Surveys](#)

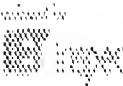
- My Settings
  - [Alerts](#)
  - [Purchase History](#)
  - [Saved Searches](#)
  - [Sign In](#)
  - [What can I access?](#)
- [Cart](#)

[Feedback](#)  [Help](#)

Fri, 2 Jul 2010, 4:14:38 PM EDT

# Search History For This Session

- [\(\(\(radar\) AND sweep\) AND correct\) \(8\)](#)
- [\(\(\(radar\) AND sweep\) AND correction\) \(8\)](#)
- [\(\(\(radar\) AND sweep\) AND interpolation\) \(4\)](#)
- [\(\(\(radar\) AND sweep\) AND interpolate\) \(2\)](#)



[Help](#) | [Contact Us](#) | [Privacy & Security](#) | [Site Map](#) | [IEEE.org](#) | [Nondiscrimination Policy](#)

© Copyright 2010 IEEE – All Rights Reserved

[Back to Top](#)